

BEST-AVAILABLE COPY

CLIPPEDIMAGE= JP355022873A

PAT-NO: JP355022873A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 55022873 A

TITLE: MANUFACTURING METHOD OF RESIN SEALING SEMICONDUCTOR

DEVICE

PUBN-DATE: February 18, 1980

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YANO, HIDEYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

N/A

APPL-NO: JP53096893

APPL-DATE: August 8, 1978

INT-CL (IPC): H01L021/56; B29G003/00

US-CL-CURRENT: 29/827,29/827

ABSTRACT:

PURPOSE: To relieve a labor and improve a quality by restricting to a necessary

and nimimum limit a sealing resin protruded in performing a resin sealing process.

CONSTITUTION: A slot-like resin reservoir 6 is provided in a predetermined

location on a radiation block, a slot-like resin reservoir 8 is also provided

in a predetermined location on a metallic mold 7 and the size of the slots is

determined depending upon the resin amount protruded. The radiation block 1,

lead frame 3 and semiconductor chip 2 are set on the metallic mold 7 to be

sealed by a resin 5 injection. In this case, the resin 5 is protruded to the

intermediate portion between 3 the metallic block 7 and radiation block 1 or

the metallic mold 7 and lead frame is introduced to the reservoirs 6 and 8 to $\,$

block the resin protruded to the lead frame or radiation block. Therefore, a

removing work of the resin protruded can be eliminated without reducing a

radiation effect.

COPYRIGHT: (C)1980, JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

(1) 日本国特許庁 (JP)

印特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭55--22873

5)Int. CL3

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和55年(1980)2月18日

H 01 L 21/56 B 29 G 3/00

7738-5F 6704 4F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2頁)

砂樹脂封止型半導体装置の製造方法

機株式会社北伊丹製作所內

20特

類 13453-96893

〔一人 三菱電機株式会社

黎出 願 昭53(1978)8月8日

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

仰発 明 者 矢野栄喜

物代 理 人 弁理上 葛野信--

外1名

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電

明日田

1. 発明の名称

樹脂封止型半導体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

この発明は、樹脂封止型半導体装置の製造方法に関するものである。

従来、飲熱プロック上に固定された半導体チップとリードフレームとの間をリード細線により配録された半導体案子を全型内にセットし、トランスファモールド法により最脂封止する母脂封止型半導体装置の製造方法においては、母脂対止の際。全型と放熱ブロックとの間において対止用母脂がは効果としてい。このにめ、放熱プロックの放熱の異けるのによび、リードフレームの異けるのにのなり、また、リードフレームの異けるのにのなり、また、リードフレームの異けるのにのなり、また、リードフレームの異けるのなり、また、リードフレームの異けるのなり、また、リードフレームの異けるのようにはスメッキを施すため、これらける対した対止用母脂は母脂対止後切りた。

この発明は上述の点にかんがみなされたもので、 製脂対止の際にはみ出す対止用樹脂を必要最小限 に押え。品質の向上をはかるとともに労力の軽減 をはかつたものである。以下この発明について設 明する。

第1回はこの発明の一実施例を示す断而図で、 1は放験プロック、2は前配放熱プロック1上に ろう着された半導体チップ、3はリードフレーム。

BEST AVAILABLE COPY

4は前配半導体チップ2とリードフレーム3との 肌に配換されたリード細線。 5 は樹脂封止される 封止用模倣、6 は前記放熱プロック1上の所定側 所に潜状に形成された樹脂だまり、7はトランス ファモールド用の金型、 8 はこの金型7 の所定個 所に選択に形成された樹脂だまりであり、とれら **別脂たまり6、8はそれぞれはみ出す樹脂の量化** 応じて所製の大きさに形成される。

このような樹脂封止型半導体装置を形成するに は、放熱プロンク1、半導化チップ2、リードツ レーム3哥を金型7内にセツトし、トランスファ モールド法により金型了内に封止用問題5を注入 し樹脂封止する。この際、封止用樹脂 5 は金型7 と放熱ブロック1との間および金型7とリードフ レーム3との間にはみ出してくるが、はみ出した 樹脂は樹脂だまり6、8化それぞれ入り、他へは み出すことはない。このようにして形成された樹 脂封止型半導体装置を第2図(a),(b) に示す。

なお、上記実施例では放熟プロツク1の面に一 方の樹脂たまり6を形成したが、これは金型7の

(3)

型、8は放熟プロツクに設けた樹脂だまりである。 なお、関中の同一符号は同一または相当部分を示 t.

(外(名)

特別昭55 -- 22873(2) 方に形成してもよく、場合によつては両方に形成

することもできる。

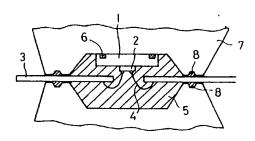
1:311 以上説明したようにこの発明は、朝前月上の際 金型と放點プロックとの関および金型とリードス レームとの間にはみ出してくる規能は所要仰所に 設けた樹脂だまりに収容されることになり。従つ て、放熟プロツク上あるいはリードフレーム上へ の樹脂のけみ出しを防止できるので、放熟効果を 低下させることなく。かつ労力の軽減化をけかる ことができる利点がある。

4. 図面の簡単な説明

第1回はこの発明の一変施例を示す胡鹃封止型 半導体装置の関胎封止を説明するための新面図。 男 2 図 (a),(b) はこの発明により形成された劇胎 対止型半単体装留の斜視図およびA-A断面図で ある。

図中、1は飲熱プロツク、2は半事なチップ 3はリードフレーム、4はリード細線、5は封止 用樹脂。 6 はトランスファモールドの金型に設け た樹脂たまり、7はトランスファモールド用の金

(4)



2 **E**ZI

